日本国特許庁(JP)

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2−111663

௵Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

每公開 平成2年(1990)4月24日

C 04 B 35/56

101 V

7412-4G

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

69発明の名称

多孔質導電性材料

②特 題 昭63-262749

②出 類 昭63(1988)10月20日

位。発明者 位。発明者 可 児 田

明暗裕

埼玉県坂戸市片柳1500 イーグル工業株式会社内 埼玉県坂戸市片柳1500 イーグル工業株式会社内

@発明者

片 山

彰 治

埼玉県坂戸市片柳1500 イーグル工業株式会社内

の出 顋 人 イーグル工業株式会社

10代 理 人

弁理士 板井 一瓏

東京都港区芝公園 2丁目 6番15号

明 柳 青

1. 発明の名称

多孔質導電性材料

2.特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、プラズマエッチング装置の電極などに使

用可能な多孔質導電性材料を製造する方法に関するものである。

〔従来の技術〕

シリコンウェハー上にIC案子を食刻する工程は、 従来、主として湿式エッチングにより行われてきたが、 近年は生産性および加工精度がよいドライエッチング に変わりつつある。ドライエッチングにも種々の方式 があるが、その主流は、ガス状有機ハロゲン化合物が プラズマ化したものをエッチングガスとして用いるも のである。この方式のドライエッチングは、加工され るシリコンウェハーに対向するように配置したプラズ マ放電電極によりプラズマ化させたエッチングガスで シリコンウェハーをエッチングするもので、放電電極 としては、従来、金属製またはカーポン製のものが使 われている。放電電極は、プラズマをむらなく発生さ せるため、エッチングガス透過用の多数の小孔があけ られており、きわめて高価なものであるが、腐食性の エッチングガスによって短期間に侵食され、その機能 が損なわれるので、頻繁に交換しなければならない。 このため、電極交換費用はドライエッチングのコスト

(2)

の中で大きな割合を占めている。

これらの問題点を解決するものとして、本発明者ら はさきに世化ケイ索質の新規な準電性材料すなわち独 立の相を形成して三次元綱目状に均一に分布するケイ 索を含有し且つ微細な遅遜気孔を有する炭化ケイ素質 成形体よりなる多孔質導電性材料とそれを用いたドラ イエッチング用電極を発明し、特許出願した(特願昭 63-25668号)。この多孔質導電性材料は、炭 化ケイ素からなる部分が全体の約80~98重量%を 占め、強固な三次元網目状骨格を形成している。一方 ゲイ素は、炭化ケイ素部分の中を、一部は表面に現れ ながら、独立相を形成して三次元網目状に分布してお り、このケイ素相が多孔質材料全体に導電性を付与し ている。そして、炭化ケイ索とケイ素とからなること により十分な耐食性と耐熱性を示し、しかも多孔質で 通気性を有することにより特別の穿孔加工を施さなく てもプラズマエッチング電極として使用できるという 特長がある。

しかしながら、半導体製品の製造など、有害不純物 の混入を極度に嫌う用途において使用可能なものを製

ような条件で成形し、得られた成形体を非酸化性雰囲気で焼成して成形体中の炭化性有機物を炭化させ、次いで処理後の成形体を1450で以上で溶融ケイ素と接触させて政溶融ケイ素を成形体中に浸透させることにより成形体中の有機物炭化物をケイ素と反応させ、ケイ素処理後の成形体を真空中1800で以上の温度に保持した後、再度溶融ケイ素と接触させて酸ケイ素を成形体中に浸透させることを特徴とするものである。

以下、上記導電性材料の製造法について詳述する。

炭化ケイ素としては、研削材用に市販されている低純度品をそのまま使用することができる。一般に、炭化ケイ素の粒子径が大きいほど製品の気孔径が大きくなるから、所望の製品気孔径に応じて、用いる炭化ケイ素の粒子径を適宜選定する。ドライエッチング用電極を製造する場合、炭化ケイ素としては粒径約300 ma以下のものを用いることが望ましい。

世化ケイ素粒子のコーティングに用いる世化性有機物としては、水または有機溶剤に溶けてコーテイングが可能な溶液を形成し且つ非酸化性雰囲気で焼成されると高収率で炭素化するもの、たとえばフェノール樹

登しようとすると、原料・放化ケイ案としてきわめて の価な高純度品を使用しなければならないという問題 が残されていた。すなわち、研削材等の一般的用途に 市販されている安価な炭化ケイ素は、供力 ム、ニッケル、チタン等を不純物として合んでいるよって それを原料にして製造された多孔質事電性材料は上記 不純物をそのまま合んでいるから、プラズマエッケ が電極に使用すると、エッチングガスによって少り で保食される際に不純物を放出してエッチングガスを 汚染し、最終的にはエッチング対象物を汚染する。

(発明が解決しようとする蹂躪)

本発明の目的は、ドライエッチング用電板に使用しても製品汚染を生じる恐れのない有害不純物不含の多孔質炭化ケイ素質導電性材料を、安価な低純皮炭化ケイ素を用いても製造可能にすることにある。

(課題を解決するための手段)

本発明が提供する多孔質導電性材料の製造法は、炭化ケイ素粒子の表面に炭化性有機物をコーティングし、コーティングされた炭化ケイ素粒子を後配有機物炭化処理後の成形体かさ密度が1.7~2.1g/cm³になる

脂、フラン樹脂などの熱硬化性樹脂やピッチを用いる。 コーティングは、炭化性有機物の溶液と炭化ケイ素 粉末とを攪拌機を用いてよく混合した後、引続を攪拌 しながら加熱して乾燥することにより行うことができ る。また、流動層コーティング法によっても可能であ る。コーティングされた炭化性有機物は次の焼成工程 で炭化し、形成された炭化物が溶酸ケイ素の反応対象 となるので、炭化性有機物の好適コーティング量は用 いる炭化性有機物の炭素収率により異なる。したがっ て、包括的な好適コーティング量は炭化物換算量によ り示すのが適当で、その値は炭化ケイ素の重量基準で 3~15%、特に好ましくは5~12%である。3% 以下では炭化ケイ素粒子上に形成される炭素被覆が遅 **校相になり得ず、したがって、反応で生じる炭化ケイ** 素による炭化ケイ素粒子の結合が不十分な、強度の低 い製品しか得られない。また15%以上にすることは 製品の気孔率を低下させるだけで、無益である。

なおコーティング工程では、炭化性有機物とともに、 次の成形工程における成形性向上のための助剤を炭化 ケイ素粒子に付着させてもよい。この助剤としては、 、炭化性有機物の炭化温度以下の温度では分解を起こし (3) 有機物の炭化は揮発性物質 飛散してしまうもの、たとえばパラブン、ワックス、 成される炭化物は多数の酸 ステアリン酸、熱可塑性合成樹脂(たとえばアクリル となる。 樹脂、メタクリル樹脂)などが適当である。 この後、真空中または不能

コーティングを終わった世化ケイ素粒子は、必要量を金型に入れ、単軸プレスなどを用いて圧縮皮形する。この場合の皮形条件は、前述のように、有機物炭化処理後の皮形体かざ密度が約1.7~2.1 g/cm³になないときは、実用上必要な強度を有する製品を得ることがときは、実用上必要な強度を有する製品を得ることがとけると、それにともない小さくなった粒子間空隙にもケイ素が入り込むため、多孔質材料を得ることが困難になる。皮形体のかざ密度は、皮形圧、成形温の値のものとすることにより、所語の値のものとすることができる。

得られた皮形体は、まず非酸化性雰囲気で約500 ~1200℃に加熱し、成形体中の炭化性有機物を炭化させる(分解性の成形助剤を用いた場合は、それを 炭化性有機物の炭化に免立って分解させる)。炭化性

変換すると、もともと成形体中にあった炭化ケイ素粒子はこの反応により生じた炭化ケイ素および未反応のまま残るケイ素と一体化する。処理前の成形体中に存在した炭化ケイ素粒子間空隙は、大部分が空隙のまま残る。

以上により、未反応のケイ索が散在する多孔質炭化ケイ素質成形体が形成されるが、この中には原料の炭化ケイ薬が待込んだ有害不純物がそのまま残っている。本発明の製造法では、この不純物を次の真空中加熱処理工程で除く。すなわち、ケイ素処理後の成形体を、望ましくは1mmHt以下の真空中で、約1800℃以上、炭化ケイ素の分解が始まる約2300℃よりも低いな歴に約1時間以上(望ましくは3~6時間)保持すると、鉄、ニッケル、アルミニウム、チタン等の有害不純物の大部分が気化して除かれる。同時に、反応せずに残っていたケイ素も気化して除かれる。

処理後の皮形体は、不純物の量が約100ppm以下に減少した高純度炭化ケイ素からなるが、ケイ素も除かれていることにより比抵抗は約10000cm以上で、ブラズマエッチング用電極として用いる場合に必要な

有機物の炭化は揮発性物質 蔵される炭化物は多数の酸細な道通気孔を有するもの となる。

この後、真空中または不活性ガス中で、成形体を金 風ケイ素の融点である1450℃以上、望ましくは約 1 4 5 0 ℃~ 1 7 0 0 ℃に加熱して、溶融ケイ素と接 触させる。このための方法としては、粉末状金属ケイ 素中に成形体を埋めた状態で昇温する方法、適当なパ インダーで金属ケイ案粉末をペースト状にしたものを 成形体表面に塗布して昇温する方法、金属ケイ素粉末 をシート状に成形したものを皮形体に接触させた状態 で昇風する方法、などがある。このとき溶験状態のケ イ素は、皮形体の有機物炭化物部分の選通気孔に毛細 管現象により侵入し、次いで炭素と反応して、炭化ケ イ素を生じる。有機物炭化物をすべて炭化ケイ素に変 換するのに必要なケイ案の量は、通常、有機物炭化物 重量の2.5倍前後であるから、それよりもやや過剰 のケイ素を浸透させて、未反応の炭化物が残らないよ うにする。

上述のようにして有機物炭化物部分を炭化ケイ素に

導電性は無い。

この成形体を、再度溶融ケイ素と接触させてケイ素 を成形体中に受透させると、冷却後の成形体は、浸透 したケイ案により炭化ケイ案の表面が気孔部分まで覆 われ、それにより、電極として使用するのに必要な導 電性(電気比抵抗として200のca以下)を備えたも のとなっている。導電性は、上述のようにして付着さ せたケイ素の量が多いほどよくなるが、あまり多くす ると気孔の畳が失われ、そのままプラズマエッチング 用電極として使用するのに必要な水準の通気性を破保 することができなくなる。したがって、成形体に浸透 させるケイ素の量は成形体重量の約1~10重量%程 度とし、それにより、材料金体の約15~50 rol%の 気孔と約0.003~0.6cg・cm/cg・sec・cm Iz0の通気 率を確保することが望ましい。なお、この工程で使用 するケイ素は、製品中にそのまま残るので、不純物含 有量が100ppm以下の高純度品であることが貸まし いが、使用量が少ないときはそれほど高純度のもので なくても不都合はない。

(突施例)

平均粒子径100点の炭化ケイ 子900gを、500点のアセトンに溶解したノボラック型フェノー ル樹脂100gとともに提件機付混合機に入れて混合し、引続き機件しながら加熱してアセトンを蒸発させることにより、炭化ケイ楽粒子にフェノール樹脂をコーティングした。

次いで、コーティング済み炭化ケイ素を110m/cm²の圧力で板状に成形し、得られた成形体を焼成した。 焼成後の成形体は、重量が35.4g、かさ密度が 1.84g/cm²で、94重量%の炭化ケイ素と6重量% の樹脂炭化物よりなるものであった。

この焼成済み成形体を、7.1gの金属ケイ案粉末 (成形体中の炭素2.12gの330%)と接触させ た状態で真空下に加熱し、1500℃に2時間保持す ることにより、溶融したケイ素の大部分を成形体中に 没透させた。このケイ案溶浸処理後、放冷して得られ た多孔質成形体は97重量%の炭化ケイ案と約3重量 %のケイ案からなり、気孔径70~160点、気孔率 30rol%で、不純物として鉄280ppa、アルミニウ ム340ppa、ニッケル70ppa、チタン120ppaを

極に使用することができしかも半導体製品を汚染する 恐れのない高度耐食性多孔質導覚性材料を、安価に提 供することが可能になる。

代理人 弁理士 板 井 一 理

(4) 含有するものであった。

次に上記ケイ素処理後の多孔質成形体を10~2mmEll の真空中で2050℃に知熱し、6時間保持した。処理後の成形体は、不純物量が鉄30ppm、アルミニウム20ppm、ニッケル10ppm、チタン7ppmに減少していた。また、ケイ素もほとんどが消失しており、成形体の比抵抗は1420℃にであった。この成形体を、3重量%の金属ケイ素粉末と接触では、次のでは、放冷してかく素を成形体は、95重量%の放化ケイ素と成形体は、95重量%の次イ素があり、気孔径50~120位、気孔率27ml%、比抵抗0.12℃にのものであった。また不純物は、鉄28ppm、アルミニウム18ppm、エッケル9ppm、チタン6ppmであった。

(発明の効果)

上述のように、本発明の製造法によれば原料として 安価な低純度炭化ケイ菜を用いてもそれに由来する有 客不純物が100mm以下の多孔質導電性材料が得ら れる。したがって、そのままプラズマエッチング用電